CLIPPEDIMAGE= JP402163362A

PAT-NO: JP402163362A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02163362 A

TITLE: FORMATION OF THIN COMPOUND FILM BY ION MIXING

METHOD

PUBN-DATE: June 22, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MATSUURA, MASAMICHI

SUMIYA, TORU

SENDA, NAKAYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

ULVAC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP63142870

APPL-DATE: June 10, 1988

INT-CL (IPC): C23C014/06;C23C014/08;C23C014/22

US-CL-CURRENT: 427/531

ABSTRACT:

PURPOSE: To economically form the thin compd. film of a metal on a substrate at

a <u>high speed</u> by <u>irradiating</u> the <u>substrate</u> surface with the evaporating metal

from an evaporating source and the high-velocity ion beam from an ion beam source in an atmosphere of a reaction gas.

CONSTITUTION: The substrate 12 held at a prescribed temp. by a substrate holder

 $13\ \mbox{is}$ disposed in a film forming chamber $11\ \mbox{evacuated}$ to a high vacuum by a

vacuum pump 22. Gaseous nitrogen is injected into this film forming chamber 11

from a nozzle 19 to maintain the gaseous nitrogen

07/15/2002, EAST Version: 1.03.0002

atmosphere. Metal Ti 23
housed in the evaporating source 14 is heated to evaporate
by the electron beam
in this state and the substrate 12 is irradiated with the
formed Ti neutral
beam 15. The substrate 12 is simultaneously irradiated
with the high-velocity
nitrogen ion beam 17 from an ion accelerator 16. Ion
mixing is executed in
this way and the nitrogen is taken in from the atmosphere
gas. The thin TiN
film is thus formed on the substrate 12 at a high speed.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

99 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-163362

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)6月22日

C 23 C 14/06 14/08 8722-4K 8722-4K 8520-4K

請求項の数 7 (全6頁) 審査請求

の発明の名称

明

@発

イオンミキシング法による化合物薄膜の形成方法

頤 昭63-142870 ②符

22出 顧 昭63(1988)6月10日

@発 明 者 松 浦 谷 者

īΕ 道 茨城県北相馬郡藤代町大字清水28-72

透

哉

茨城県つくば市花畑3-23-9

@発 明 者 田 茨城県つくば市春日4丁目13-30 明峰ハイツB-105

创出 顋 日本真空技術株式会社

神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地

倒代 理人 弁理士 飯阪

発明の名称

イオンミキシング法による化合物推荐の形成 方法

2. 特許請求の範囲

- 金属原発額からの蒸発金属及びイオンビ ーム製からの高速イオンピームを基板に限射して 放 基 板 に 化 合 物 薄 膜 を 形 成 さ せ る よ う に し た イ オ ンミキシング法による化合物問題の形成方法にお いて、前忍化合物の少なくとも1つの成分元素を 含む反応ガスの雰囲気中で前記蒸発金器及び前記 化合物の少なくとも1つの成分元素の高速イオン ビームを前記落板に照射させるようにしたことを 特益とするイオンミキシング法による化合物移腹 の形成方法。
- 前記反応ガスと前記高遠イオンピームは 同一元者で成ることを特徴とする請求項 1 記載の イオンミキシング法による化合物強蔑の形成方法。
- 前記馬発金属は高融点金属であることを 特徴とする請求項1配差のイオンミキシング法に

よる化合物種膜の形成方法。

- 前記高融点金属はチタン(Ti)、タンタル (Ta)、モリブデン(No)、ニオブ(Nb)、ジルコニウ ム (1r)およびパナジウム (Y) の少なくとも1つで あることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか しつにな彼のイオンミキシング法による化会物的 解の形成方法。
- (5) 前記反応ガスは窒素(Na)、アンモニア (#Ha). アセチレン (CaHa). 除虫(Oa)およびN . C 又は0を分離するガスの少なくとも1つであり、 前記高速イオンビームは前記反応ガスに対応して Nia および/又はNo. CoおよびOiおよび/又はOoの 少なくとも1つであることを特徴とする請求項 1 記載のイオンミキシング法による化合物箱膜の形 建方法,
- (6) 前記化合物移順は、前記無発金属の窒化 物、炭化物および酸化物の1つ又はそれらの複合 化合物であることを特徴とする調水項5配量のイ オンミキシング法による化合物薄膜の形成方法。
- 前記化合物符號は前記高融点金属の望化

物、炭化物および酸化物の1つ又はそれらの複合 化合物であることを特徴とする請求項3と5記載 のイオンミキシング法による化合物値観の形成方 its.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

〔従来の技術〕

問題があった。

本発明は金属産業や継続、装置産業などで使用 する工具や各種装置に用いられる金属材料や有機 材料などの表面にイオンビームを利用して律説を 形成し、寂面性能(硬度、耐摩耗性、耐熱性、耐 食性など)を改善する方法に関するものである。

従来のイオンビームを利用したイオンミキシン グ法によって化合物雑艘を形成する装置の一例を 第5 図を参照して説明する。第5 図において(1) 让成腹密、(2) 过基板、(3) 社会展落免粮(例え ば電子ビーム加格による)、(4) は意見した金属 ビーム、(5) はイオンビーム 概、(6) は加速され た高エネルギーのイオンピーム、(7) は苗板加熱

を受するので高価なものとなり、延済的な面でも

木晃明は以上のような問題に載みてなされたも ので、基板上に化合物膜を高速で形成するための イオンミキシング法による化合物時間の形成方法 を提供することを目的としている。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明は、金農薫 免収からの高発を届および高速イオンピームを基 板に照射して放落板に化合物薄膜を形成させるよ うにしたイオンミキシング法による化合物館膜の 形成方法において、前記化合物の少なくとも1つ の成分の元素を含む反応ガスの雰囲気中で煎品蒸 発金属および前配化合物の少なくとも1つの成分 元素の高速イオンビームを前記蒸板に照射させる ようにして化合物筋膜を形成するものである。 (作用)

本発明によれば、盆板上に落着される金属表面 に反応ガスが強固に化学(解離)吸者され、それ が、同時に限射される数10keV ~数100keVのエネ

ポンプ、(9) は庶弟する金属である。

上記の装置において、高真空に排気された成膜 蛮(1) 中で、(3) の金属蒸発額から蒸発した金属 ビーム(4) 、例えばチタン(Ti)のビームと、(5) のイオンビーム類から発生したエネルギー 数 10 keV ~ 数 10 0 keVの 例 え ば 築 素 イ オ ン ビ ー ム (Naおよび/又は No)(6)とを、 鎖などで作製され た茲板(2) 上に何時に照射することによって基板 (2) 上に烹化チタン(TiN) の存績を形成するとい うのが発来のイオンミキシング法である。

(発明が解決しようとする疑題)

従来の方法では、化合物 (上記の例ではTill)の 1 つの成分 (例: Ti) を蒸発金属ビーム(4) より 他の成分 (例: N)をイオンピーム (Ngおよび/又 は 11・) (6) より供給して化合物膜を形成するが、 一般に落板に対するイオンピームの入射解度は金 庭ビームの入射頻度より小さいため、化合物膜の 形成速度はイオンビームの入射頻度によって定ま り、化合物膜の高速成膜が困難であった。又、イ 用のヒーターを換えた基板ホルダー、(8) は真空 ニュオンビームの入射規度を上げるには多大な電流量

> ルギーを持つイオンビームによるイオンミキシン グ効果によって限中に取り込まれ、化合物相を形 **返する。例えば底発金属としてチタン、イオンビ** ームとして望来イオン、反応ガスとして窒素を用 いた場合、指板上に蒸着したチタンは雰囲気の望 業ガス(Na)を強固に化学 (解離) 吸着する。この 状態で高速の窒素イオンピーム(Notal articles / 又は #*)を照射すると、チタン表面に吸着した窒素原 子(N) の一部はスパッタされて表面から意能し、 雰囲気中に放出されるが、残りのNはイオンビー ムによるミキシング効果(カスケード、ミキシン グ、増進拡散など)により腰中に取り込まれ、意 化チタン(TiN) 化合物膜を形成する。即ち、化合 物の成分がイオンビーム以外に雰囲気の反応ガス からも供給されることになり、化合物膜の形成を 高速で行なうことができる。

又、従来の反応性蒸暑のみ(例えば望来ガスな 囲気中でチタンを薫発させる方法)によって得ら れる数に較べ、イオンビームを無射することによ って設備造が変化し、競券性を大きく変化させる ことができる.

(実施例)

本発明を実施するための第1図の殺罪を参照しながら実施例について説明する。

兵空ポンプ (22)により高真空 (10⁻゚ア。)に禁気さ れた成績室(11)中に、マスプローコントローラー (18)で流量を 7SCCM(standard cubic centimeter per minute) に 調 整 し た 室 実 ガ ス (Na)(20)を ノ ズ ル (19)より往入し、圧力調整バルブ (21)の開度を 顕惟して反応室内の真空度を 1.7×10⁻³₽』に保っ た。 芸板ホルダー (11)の 加熱ヒーターによってシ リコンウェハー製の芸板(12)を加熱して 200・Cに 保った。この状態で、電子ピームで金属森晃展 (14)のチタン(23)を加热してチタンの中性ピーム (15)を落発させ基板 (12)に開射した。チタンの蒸 遊速度は10人/secである。それと同時にイオン加 選器(15)から産業イオンピーム(N±および/又は N*) (17)を発生させて基板(12)上に限射した。窒 楽イオンビーム(17)のエネルギーは40keV 、 電流 密度は 5μΑ/cm² であった。

実ガス雰囲気中でチタンを蒸発させる方法)に知めておい、その場合に飲べて登まイオンピームの電流密度が上がるにつれ、結晶構造がどんを変化していくのがわかる。『iN膜の結晶構造の変化と、硬さ(ピッカース硬度)の変化の固体係を示したのが第3辺である。基版(12)の無理いるが、いずれの場合も(111)/(200)・0.75の無配のの結ば、ずれの場合も(111)/(200)・0.75の無配ののが、はよったの場合に膜の硬度も高くなっており、どずれの場合に膜の硬度も高くなっており、どうれた。など、膜構造の変化は走査電子顕微鏡による腹構造の観察によった。など、膜構造の変化は走査電子顕微鏡による腹構造の観察によってもわかる。

又、望来イオンビームの照射にともなって TiN 腹が緻密化していくことも観覧された。

次に窒素ガス液流と窒素イオンビームの電流密度との条件を変えながら得られた。TIN膜の硬度を測定した結果を第4回に示す。チタンの蒸落液度は10人/sec、窒素イオンビームのエネルギーは40keV である。法板の温度によって実験結果に幅があるが、いずれにしても窒素ガスを流すことに

本見明の実施には、上記の実施例に示された糸件だけでなく種々の条件を用いることができる。第2回に、窒素イオンビームの照射量の変化化品となって、生成した塑化タチン(TiN)酸の結晶の変化の場合を示すとした。結晶機の変化(111)/(200)をとって、窒素イオンビームの工業がスの流速はでした。窒素イオンビームの電流密度が0の時は反応性素着(窒

よって得られる化合物膜の硬度が高くなることが 明らかである。

第2図に示したように、この実験でチタンの旅 力速度10人/secを得るために用いた窒素イオンピ ームの電流密度は30μA/cm² 以下であった。従来 のイオンミキシング法に関する文献 (M. Kiuchi, et. al., Japanese Journal of Applied Physics vol. 26, No.6, (1987), pp. L938 ~ L940)によ れば、チタンの流着速度 6.8~7.8 人/secを得る ために用いた窒素イオンピームの電流密度は100 ~ 100μA/cm² である。本発明による方法によれ ば、上記文献の約1/10という少量のイオンピーム で使い弦化チタン(TiN) 胸が得られていることが わかる。

従って本発明の方法によれば、同量のイオンピームを使用した場合、従来のイオンミキシング法の場合より 5 倍以上の高速成股が可能になる。

以上、本発明の実施例について説明したが、勿論、本発明はこれらに限定されることなく本発明の技術的思想に基づき種々の変形が可能である。

特開平2-163362 (4)

例えば、上記実施例では窒素ガス、窒素イオン ビーム、チタン中性ビームを用いて望化チタン化 合物限を形成した例を示したが、これらの組合せ は他にも色々なものが考えられる。この場合重要 なことは、雰囲気ガスとして用いた反応ガスが全 及映に独固に化学 (解離) 吸着する必要があるこ とである。多くの高融点金属(Ti、Ta、Ho、Nà、Zr、V など)は、Nz、HHz、Calla、Ozなどのガスを化学級着 するので、これらのガス雰囲気中で、これらの高 触点金属を蒸発させ、同時にNom (および又はN・)。 C*. Oz (および又は O*) などのイオンビームを展 射することにより、これらの窒化物、炭化物、酸 化物あるいはこれらの複数から歳る化合物、すな わち複合化合物を高速で形成することが可能であ る。なお反応ガスは金属銭に強固に化学(解離) 吸着するものであれば、 N 、 C 、 又は O を分離す る他のガスであってもよい。

(発明の効果)

本発明は以上に述べたような構成となっている ので、以下のような効果を発揮する。

5 図は従来のイオンミキシング法に用いられる姿 置の一例を示す概略断面図である。

なお、図において

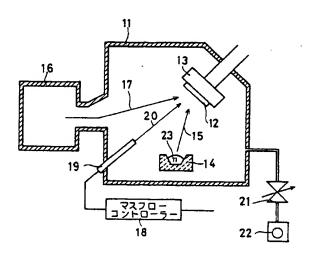
- (12) … 基 板
- (15) …… チタン中性ビーム
- (17) …… 复素イオンピーム
- (20) … … 望 楽 ガ ス

代理人

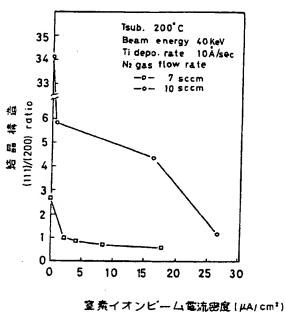
4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す機略断面図、 第2 図は本発明によって得られた変化チタン般の 結晶構造と、窒素イオンビームの電流密度との関係を示す図、第3 図は得られた変化チタン般の結 温精造とその硬度との関係を示す図、第4 図は窒 素ガス旋連、窒素イオンビームの電流密度と、得 られた窒化チタン酸の硬度との関係を示す図、第

烟 1 路



第 2 図



第3区

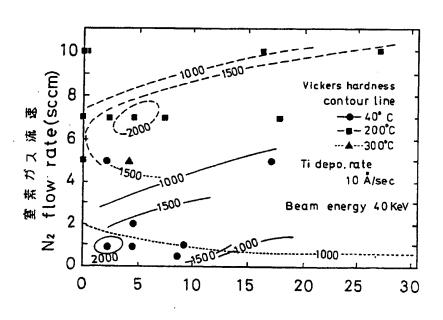
Tidepo. rate 10Å/sec Beam energy 40KeV Tsub. 0 40°C A 200°C

1000 A 200°C

1111) / (200) ratio 括晶構造

東京「ハンヒーム BAILE (PA/CIII-)

第 4 図



窒素イオンビーム電流密度 (μA/cm²)



